## Оптическая спиновая инициализация азот-вакансионных центров в изотопно-обогащенном (<sup>28</sup>Si) кристалле 6H-SiC для квантовых технологий

Ф. Ф. Мурзаханов<sup>(b+1)</sup>, М. А. Садовникова<sup>(b+</sup>, Г. В. Мамин<sup>(b+</sup>, Д. В. Шуртакова<sup>(b+</sup>, Е. Н. Мохов<sup>(b\*</sup>, О. П. Казарова<sup>(b\*</sup>, М. Р. Гафуров<sup>(b+</sup>

<sup>+</sup>Институт физики, Казанский (Приволжский) федеральный университет, 420008 Казань, Россия

\* Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН, 194021 С.-Петербург, Россия

Поступила в редакцию 1 марта 2024 г. После переработки 13 марта 2024 г. Принята к публикации 13 марта 2024 г.

Высокоспиновые дефектные центры в кристаллических матрицах используются в качестве базы для квантово-вычислительных технологий, высокочувствительных сенсоров и источников однофотонных излучений. В данной работе методами фотоиндуцированного ( $\lambda = 980$  нм) высокочастотного (94 ГГц, 3.4 Тл) импульсного электронного парамагнитного резонанса при температуре T = 150 К исследованы оптически активные азот-вакансионные центры окраски (NV<sup>-</sup>) в изотопно-модифицированном (<sup>28</sup>Si, ядерный спин I = 0) кристалле карбида кремния 6H-<sup>28</sup>SiC. Идентифицированы три структурнонеэквивалентных типа NV<sup>-</sup> центров с аксиальной симметрией и определены их спектроскопические параметры. Длинные ансамблевые значения времен спин-решеточной  $T_1 = 1.3$  мс и спин-спиновой  $T_2 = 59$  мкс релаксаций NV<sup>-</sup> центров со сверхузкими линиями поглощения (450 кГц), позволяют высокоселективно возбуждать резонансные переходы между подуровнями ( $m_I$ ), обусловленными слабым сверхтонким взаимодействием ( $A \approx 1$  МГц) с ядрами <sup>14</sup>N (I = 1), для квантового манипулирования электронной спиновой намагниченностью.

DOI: 10.31857/S1234567824080032, EDN: JGWBUQ

Собственные или искусственно наведенные точечные дефекты в различных материалах привлекают к себе особое внимание исследователей, поскольку даже при крайне малых концентрациях могут оказывать существенное влияние на различные физикохимические характеристики веществ. Ряд дефектов вакансионного типа (центры окраски) способствует изменению оптических свойств кристаллов в видимом и ближнем инфракрасном (ИК) диапазонах [1-4]. Наличие высокоспинового состояния (электронный спин  $S \ge 1$ ) в сочетании с оптическими, зарядовыми и когерентными свойствами, позволяет рассматривать центры окраски в качестве кандидатов на роль квантового бита (кубита) – базовой вычислительной единицы квантового компьютера. Широко известным и изученным является азот-вакансионный (NV<sup>-</sup>) центр в алмазе, на основе которого реализованы прототипы квантововычислительных устройств и симуляторов, базовые протоколы квантовой криптографии и сенсоры, чувствительные к малым изменениям температуры [1,2], магнитных полей [3] и давления [4]. Однако дороговизна производства и низкая технологичность алмазной матрицы затрудняют масштабное интегрирование алмаза в существующую полупроводниковую технику. Карбид кремния (SiC), содержащий центры окраски, призван стать возможной альтернативой алмазу, поскольку лишен обозначенных недостатков последнего и обладает достаточной механической прочностью, температурной, химической и радиационной стойкостью [5]. Известно, что SiC может служить надежной матрицей для широкого спектра высокоспиновых (S = 1 и S = 3/2) дефектов, таких как вакансия кремния (V<sub>Si</sub>), дивакансии (VV) [6] и отрицательно заряженные азотвакансионные центры (NV<sup>-</sup>), являющиеся, с точки зрения микроскопической структуры, прямыми "близнецами" NV<sup>-</sup> центров в алмазе [7,8]. Спектр люминесценции NV<sup>-</sup> центров в SiC с длиной волны  $\lambda = 1.1 - 1.25$  мкм (ближний ИК диапазон) попадает в окно прозрачности биологических тканей и оптоволоконных каналов передачи информации (Одиапазон), существенно расширяя границы их практического применения.

 $<sup>^{1)}{\</sup>rm e\mbox{-}mail:}$ murzakhanov.fadis@yandex.ru

Высокоспиновые центры в молекулярных соединениях и кристаллах в зависимости от локальной симметрии характеризуются параметрами расщепления спиновых подуровней в нулевом магнитном поле (zero-field splitting) D и E, определяемые спинспиновым и спин-орбитальными вкладами. Снятие спинового вырождения между состояниями с  $M_S = 0$ и  $M_S = \pm 1$  позволяет рассматривать центр окраски в качестве кубита. Наличие у центров окраски (NV<sup>-</sup> и VV) в SiC спин-зависимого канала рекомбинации (со спонтанным излучением в ИК диапазоне) в цикле оптического возбуждения приводит к преимущественному заселению состояния с  $M_S = 0$ . Данный эффект лежит в основе обнаружения сигнала от одиночного центра методом оптического детектирования магнитного резонанса (ОДМР) и создания чувствительных наноразмерных сенсоров с высоким пространственным разрешением [9].

В данной работе представлены результаты,полученные методом фотоиндуцированной спектроскопии электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) в W-диапазоне (94 ГГц) с высоким спектральным разрешением и с использованием различных импульсных последовательностей идентификации NV<sup>-</sup> центров, установледля ния времен релаксации поперечной и продольной электронной намагниченностей NV<sup>-</sup> центров в изотопно-обогащенном кристалле  $6H^{-28}SiC$ .

Объемные кристаллы 6H-<sup>28</sup>SiC, обогащенные немагнитным изотопом кремния <sup>28</sup>Si (I = 0), выращены методом высокотемпературбыли ной сублимации из газовой фазы (PVT, англ., physical vapor transport) с использованием прекурсора,<br/>обогащенного изотопом  $^{28}{\rm Si}$  до  $\approx 99\,\%$  <br/>[10]. Оценка концентрации изотопа <sup>29</sup>Si (I = 1/2) в выращенных образцах, проведенная методом ЭПР [11], выявила содержание этого изотопа на уровне 1%, что соответствует снижению его концентрации в четыре раза относительно природной распространнности (4.67%). Концентрация примеси азота составляла величину  $C \approx 10^{17} \, {\rm cm}^{-3}$ . Далее кристаллы 6H-<sup>28</sup>SiC облучались электронами с энергией 2 МэВ и дозой 4  $\times$   $10^{18}\,{\rm cm}^{-2}$  с целью создания вакансионных дефектов. Для создания стабильных азот-вакансионных центров, облученные кристаллы отжигались в атмосфере аргона в течение 2 ч при температуре T = 900 °C, оптимальной для образования NV<sup>-</sup> центров [12]. Для исследования NV<sup>-</sup> центров методом ЭПР из кристаллов были вырезаны образцы размером  $450 \times 450 \times 670$  мкм.

Импульсные спектры ЭПР детектировались при температуре кристалла  $T~=~150\,{\rm K}$  на коммерче-

ском спектрометре Bruker Elexsys E680 (Карлсруэ,  $\Phi P\Gamma$ ), оснащенным гелиевым продувным криостатом и сверхпроводящим магнитом для создания магнитной индукции на образце вплоть до значений *B*<sub>0</sub> = 6 Тл, с использованием последовательности Хана  $(\pi/2 - \tau - \pi)$  с длительностью микроволнового (сверхвысокочастотного, CBЧ) импульса  $\pi/2 = 40$  нс и временем задержки между импульсами  $\tau = 1.2$  мкс. Регистрировалась интегральная интенсивность электронного спинового эха (ЭСЭ) в зависимости от величины В<sub>0</sub>. Спады поперечной намагниченности получены детектированием ЭСЭ при фиксированном на одном из спиновых переходов значении  $B_0$  и изменении временного интервала  $\tau$ . Время продольной (спин-решеточной) релаксации получено с помощью последовательности "инверсия-восстановления"  $(\pi - T_d - \pi/2 - \tau - \pi)$  при изменении времени  $T_d$  между инвертирующим импульсом и детектирующей последовательностью. Эксперименты по фотоиндуцированному ЭПР были осуществлены с использованием непрерывного твердотельного лазера с длиной волны  $\lambda = 980$  нм и выходной мощностью до 500 мВт. Симуляция спектров ЭПР проведена с помощью программного пакета Matlab – EasySpin 5.2.0 [13].

В отсутствие оптического возбуждения (темновой режим) сигнал ЭПР не регистрируется (рис. 1, темно-фиолетовая кривая на вставке внизу). Фотоиндуцированный спектр ЭПР при параллельной ориентации кристалла относительно направления внешнего магнитного поля  $(c \| B_0)$  состоит из двух компонент с расщеплением приблизительно равным 93 мТл (рис. 1, зеленая линия). Наблюдаемый триплетный вид спектра связан с наличием расщепления спиновых уровней в нулевом магнитном поле, характеризуемой величиной D (тонкая структура). Спектр ЭПР состоит из нескольких вкладов, обусловленных наличием трех разных позиций атомов углерода и кремния в кристаллической решетке 6H-<sup>28</sup>SiC, отличающихся локальным окружением вторых координационных сфер. Таким образом, методом ЭПР можно зарегистрировать сигналы от трех структурно-неэквивалентных NV<sup>-</sup> центров  $(N_{k1}V_{k2}, N_hV_h, N_{k2}V_{k1},$ рис. 1, зеленая линия на вставке внизу) с различными спектроскопическими характеристиками, представленными в табл. 1. Предварительная идентификация центров окраски была произведена на основе ранее полученных результатов в Х-диапазоне стационарными методами ЭПР [14]. Величина D для каждого центра окраски отличается благодаря чувствительности к локальному окружению и соответствующему распределению электронной плотности. Воздействие на иссле-



Рис. 1. (Цветной онлайн) Фотоиндуцированный спектр ЭПР NV<sup>-</sup> центров (зеленая линия) в кристалле 6H-<sup>28</sup>SiC в ориентации  $c||B_0$  (вверху). Указана величина расщепления тонкой структуры 2D. Спектр ЭПР в темновом режиме при выключенном лазере показан темно-фиолетовым цветом. На вставке сверху схематично показаны уровни энергии центра окраски с изменением  $B_0$ . Внизу представлен детальный спектр ЭПР низкополевой компоненты тонкой структуры с соотнесением групп линий к трем различным азотвакансионным центрам

**Таблица 1.** Величины спинового гамильтониана трех аксиальных  $\rm NV^-$  центров в  $\rm 6H{-}^{28}SiC$ 

Дефект	$g_{\perp}$	$g_{\parallel}$	<i>D</i> (МГц)
$NV_{k1k2}$	2.0037(3)	2.0045(3)	1358(2)
$NV_{hh}$	2.0035(3)	2.0045(3)	1331(2)
$NV_{k2k1}$	2.0036(3)	2.0045(3)	1282(2)

дуемый кристалл источником оптического излучения с  $\lambda = 980$  нм приводит к нерезонансному возбуждению (3A, орбитальный синглет  $\rightarrow$  3E, орбитальный дублет) всех трех аксиальных NV<sup>-</sup> центров с симметрией  $C_{3v}$ . При этом особенностью фотоиндуцированного спектра ЭПР является наличие сигнала как поглощения (низкополевая компонента), так и излучения (высокополевая компонента), т.е. сигналы инвертированы по фазе друг относительно друга. Данный эффект вызван интеркомбинационной конверсией при переходе центра с метастабильного возбужденного орбитального состояния (1А) в основное приводящему к преимущественному заселению немагнитного состояния с  $M_S = 0$ , и, как следствие, к многократному усилению сигнала ЭПР. Приложение сильного внешнего магнитного поля  $(B_0 \approx 3.4 \,\mathrm{Tr})$ , с доминирующим вкладом зеемановского взаимодействия (94 ГГц) над расщеплением в нулевом магнитном поле ( $2D \approx 2.6 \Gamma \Gamma$ ц для ориентации кристалла  $c||B_0\rangle$ , в отличие от техник ОДМР или ЭПР в классическом Х-диапазоне (9.4 ГГц), способствует образованию вырожденного триплетного спинового состояния с "чистыми" волновыми функциями, без их перемешивания с соседними уровнями.

С учетом симметрии точечного дефекта и величины электронного спина, для описания полученных результатов использовался следующий спиновый гамильтониан:

$$H = g\mu_B \mathbf{B} \cdot \mathbf{S} + D(S_z^2 - 2/3) + E(S_x^2 - S_y^2) + A_{\parallel}S_z I_z + A_{\perp}(S_x I_x + S_y I_y) + P(I_z^2 - 2/3), \quad (1)$$

гдеg – фактор спектроскопического расщепления,  $\beta$  – магнетон бора, D и E – величины тонкой структуры,  $S_{x,y,z}$  и  $I_{x,y,z}$  – проекции электронного и ядерного спина; A и P – величины сверхтонкого и квадрупольного взаимодействий.

Члены спинового гамильтониана (1) представлены в порядке убывания по величине вклада, при этом последние три слагаемых относятся к электронядерному взаимодействию, возникающему благодаря наличию магнитного изотопа азота <sup>14</sup>N с ядерным спином I = 1 (n = 2I + 1 = 3). Данное взаимодействие в спектре ЭПР проявляется в виде образования дополнительной сверхтонкой структуры с расщеплением порядка  $A \approx 1 \,\mathrm{MFu}$  (рис. 1, нижняя вставка). Детальное изучение сверхтонкого и квадрупольного взаимодействий требует дополнительных исследований, что выходит за рамки данной научной работы.

Стоит отдельно отметить крайне узкие линии ЭПР шириной на полувысоте всего 450 кГц, что говорит о высоком качестве кристалла и малом разбросе величин д и D. Известно, что величина D крайне чувствительна к локальным деформациям [15], кластерным образованиям [16] и наличию иных примесных центров [17] в кристаллической решетке. Также, во время роста кристалла SiC наблюдается побочный эффект образования локальных кристаллических структур и политипных модификаций, отличающихся от основной матрицы, что также приводит к изменению величины D [18]. Если в величине расщепления в нулевом магнитном поле спин-спиновый вклад является доминирующим, то небольшое распределение межатомных расстояний скажется на разбросе данной величины и, как итог, приведет к дополнительному неоднородному ассиметричному уширению и искажению структурных линий [15]. Для исследованного кристалла, несмотря на дефектную природу центра окраски с преимущественной спин-спиновой природой расщепления в нулевом магнитном поле (что следует из расчетов методом теории функционала плотности [14, 19]), разброс величины D не зарегистрирован.

При повороте кристалла от параллельной  $(0^{\circ}, c || B_0)$  к перпендикулярной  $(90^{\circ}, c \perp B_0)$  канонической ориентации относительно  $B_0$ , величина расщепления в нулевом магнитном поле (46.5 мТл) уменьшилась ровно в 2 раза (рис. 2). Это соответ-



Рис. 2. (Цветной онлайн) Спектр ЭПР при  $c \perp B_0$ . Снизу слева показан подробный спектр низкополевых компонент тонкой структуры (кривая красного цвета – регистрация с меньшим шагом по  $B_0$ ). Справа снизу схематично показаны уровни энергии NV<sup>-</sup> центра при  $c \perp B_0$ 

ствует угловой зависимости расщепления линий, описывающейся как  $\Delta B(\theta) = D(3\cos^2(\theta) - 1)$ , для аксиального типа симметрии дефекта  $(C_{3v})$  без ромбического искажения (E = 0). С помощью моделирования положения резонансных переходов для каждого NV- центра были определены основные спектроскопические величины спинового гамильтониана, показанные в табл. 1. Стоит отметить, что в перпендикулярной ориентации обнаружение аксиальных NV<sup>-</sup> центров является затруднительной задачей из-за перекрывания с линиями поглощений от базальных NV<sup>-</sup> центров с более низкой симметрией  $(C_{1h})$ . Как видно на вставке рис. 2, при  $c \perp B_0$ линии от сверхтонкой структуры (m<sub>I</sub>) перестают быть разрешенными, образуя широкую и бесструктурную линию без возможности селективного возбуждения.

С помощью стандартных импульсных последовательностей были определены времена спин-спиновой и спин-решеточной релаксации при  $T = 150 \,\mathrm{K}$ (рис. 3). Данная температура ранее была установлена в качестве оптимальной для наблюдения фотоактивных дефектов со спиновым выстраиванием при оптическом возбуждении (532 нм) в кристалле

политипов 4H-SiC и 6H-Si<sup>13</sup>C [6,7]. Отметим, что запись кривых релаксаций проводилась при непрерывном лазерном возбуждении с малой мощностью (125 мВт), чтобы источник оптического излучения не приводил к дополнительному разрушению когерентности NV<sup>-</sup> центров. Время поперечной релаксации намагниченности NV<sup>-</sup> центра составляет порядка 60 мкс, что больше, чем для ранее исследованных центров окраски (NV $^{-}$   $T_2 = 49$  мкс и VV  $T_2 = 40$  мкс) для 4H-SiC даже при более низких гелиевых температурах (T = 7 K) [7] и в 4 раза длиннее, чем для дивакансий ( $T_2 = 15$  мкс) в кристалле 6H-Si<sup>13</sup>C [6]. Предполагается, что основным механизмом, ответственным за поперечную релаксацию, является спинспиновое взаимодействие между NV<sup>-</sup> центрами. Величина g-фактора для NV<sup>-</sup> центров имеет близкое к свободному электрону ( $g_e = 2.0023$ ) значение, указывая на незначительный вклад спин-орбитальной связи и отсутствие его влияния на когерентные свойства [20]. При этом на рис. 3b видно, что в перпендикулярной ориентации время  $T_2$  аксиальных NV<sup>-</sup> центров уменьшилось более чем в 15 раз и составило всего  $T_2 = 3.8$  мкс. Релаксация (восстановление) продольной намагниченности центра окраски вызвана спинрешеточным взаимодействием и равна  $T_1 = 1.3 \,\mathrm{mc}$ для  $c \| B_0$  и  $T_1 = 0.2$  мс для  $c \perp B_0$ . Существенная разница во временах релаксации между двумя каноническими ориентациями может быть вызвана спектральной (спиновой) диффузией из-за наличия при *с* ⊥ *B*<sub>0</sub> перекрывающихся с базальными центрами резонансных линий. В случае T<sub>2</sub> дополнительный перенос (перераспределение) энергии в спиновой системе для неоднородно уширенных линий (рис. 2) происходит между структурно-неэквивалентными центрами, находящихся в одинаковых условиях близких к резонансным. Время T<sub>1</sub> также подвержено влиянию спиновой диффузии посредством кросс-релаксационных процессов с переходами  $\Delta M_S = \pm 1$  и  $m_I = \pm 1$ , возникающих при взаимодействии спиновых пакетов с малыми константами электрон-ядерных связей (А,  $P \ll \nu_N$ , где  $\nu_N$  – ларморовская частота ядер <sup>14</sup>N). Поскольку время продольной релаксации превышает время поперечной более чем на один порядок, спин-решеточное взаимодействие не является дополнительным источником потери фазовой когерентности центра окраски. Механизмы спин-решеточной релаксаций (Орбаха-Аминова, одно и двух фононные рамановские и "прямые" процессы) требуют детального исследования, а именно, теоретических расчетов и проведения экспериментов в широком температурном диапазоне. При анализе динамических характеристик дефекта, зависимость времен релакса-



Рис. 3. (Цветной онлайн) Кривые восстановления продольной (a) и спада поперечной (b) намагниченностей NV<sup>-</sup> центра в 6H-<sup>28</sup>SiC, описанные одноэкспоненциальной функцией (штриховые красные линии) с параметрами, приведенными на рисунке и в тексте работы. На вставке для рис. За показан спектр ЭПР NV<sup>-</sup> центра в позиции  $k_2k_1$  вместе с симуляцией, где прямоугольником отмечена область возбуждения и селективного детектирования

ций от позиции NV<sup>-</sup> центра в пределах погрешности не наблюдалась. Таким образом, на рис. 3 показаны результаты для одного типа, как наиболее интенсивного по спектру поглощения, NV<sup>-</sup> центра. В связи с отсутствием спектра ЭПР в темновом режиме релаксационные исследования NV<sup>-</sup> центров без непрерывного оптического возбуждения не были осуществлены. Учитывая, что подобного рода измерения были реализованы для образцов политипа 4H-SiC при T = 7 K [7], можно ожидать, что при существенном понижении температуры регистрация ЭСЭ станет возможной и в темновом режиме.

Стоит отметить, что время продольной релаксации NV<sup>-</sup> центра позволяет провести эксперименты по детектированию сигналов методом двойного электрон-ядерного резонанса с использованием радиочастотных (РЧ) и СВЧ-импульсов, например, в последовательности Мимса ( $\pi_{\rm MW}/2 - \pi_{\rm RF} - \pi_{\rm MW}/2 - \tau - \pi_{\rm MW}/2 - \tau - \Theta C\Theta$ ) [7, 8]. В данном случае, для наблюдения стимулированного электронного эха можно будет "развести" СВЧ-импульсы вплоть до 1–1.5 мс без существенной потери отношения сигнала к шуму (*S/N*). При этом между импульсами могут быть приложены несколько РЧ-импульсов длиной до 100 мкс для осуществления дополнительной манипуляции ядерными спинами и изучения электронядерных взаимодействий.

Таким образом, благодаря высокой спектральной разрешающей способности высокочастотного ЭПР и уменьшению влияния электрон-ядерных взаимодействий, обусловленных магнитными ядрами кремния, произведена идентификация трех структурнонеэквивалентных азот-вакансионных центров (электронный спин S = 1) строго аксиальной симметрии  $(C_{3v})$  с установлением для каждого дефекта величин расщепления в нулевом магнитном поле (D). Показано, что нерезонансное оптическое возбуждение  $(3A \rightarrow 3E)$  с  $\lambda = 980$  нм приводит к эффективному спиновому выстраиванию основного состояния NVцентров. Узкие линии сигнала ЭПР для ансамблевой системы предоставляют возможность высокоселективных возбуждений центров окраски с реализацией интерфейса "фотон-спин" для создания элементов квантовой сенсорики. Длинные времена электронной релаксации NV<sup>-</sup> центров ( $T_2 = 59$  мкс и  $T_1 = 1.3$  мс при  $T = 150 \,\mathrm{K}$ ) потенциально позволяют реализовать различные квантовые алгоритмы с использованием оптических, СВЧ и радиочастотных (много)импульсных воздействий. Полученные результаты по оптической инициализации и считыванию состояний NV<sup>-</sup> центров с помощью микроволновых импульсных последовательностей открывают новые возможности использования высокоспиновых фотоактивных центров в широкозонных полупроводниковых кристаллах 6H-<sup>28</sup>SiC в квантовых технологиях.

Финансирование работы. Работа была поддержана грантом Российского научного фонда #24-22-00448.

Конфликт интересов. Авторы заявляют, что у них нет известных конкурирующих финансовых интересов или личных отношений, которые могли бы повлиять на работу,представленную в этой статье.

- V. M. Acosta, E. Bauch, M. P. Ledbetter, A. Waxman, L.-S. Bouchard, and D. Budker, Phys. Rev. Lett. 104, 070801 (2010);
  - https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.104.070801.
- C. E. Bradley, J. Randall, M. H. Abobeih, R. C. Berrevoets, M. J. Degen, M. A. Bakker, M. Markham, D. J. Twitchen, and T. H. Taminiau,

Phys. Rev. X **9**, 031045 (2019);

https://doi.org/10.1103/PhysRevX.9.031045.

- J. F. Barry, J. M. Schloss, E. Bauch, M. J. Turner, C. A. Hart, L. M. Pham, and R. L. Walsworth, Rev. Mod. Phys. 92, 015004 (2020); https://doi.org/ 10.1103/RevModPhys.92.015004.
- M. W. Doherty, V. V. Struzhkin, D. A. Simpson, L. P. McGuinness, Y. Meng, A. Stacey, T. J. Karle, R. J. Hemley, N. B. Manson, L. C. L. Hollenberg, and S. Prawer, Phys. Rev. Lett. **112**, 047601 (2014); https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.112.047601.
- M. Xu, Y.R. Girish, K.P. Rakesh, P. Wu, H.M. Manukumar, S. M. Byrappa, Sh. M. Udayabhanu, and K. Byrappa, Mater. Today. Commum. 28, 102533 (2021); https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2021.102533.
- R. A. Babunts, Yu. A. Uspenskaya, A. P. Bundakova, G. V. Mamin, A. N. Anisimov, and P. G. Baranov, JETP Lett. **116**, 785 (2022); https://doi.org/10.1134/S002136402260241X.
- F. F. Murzakhanov, B. V. Yavkin, G. V. Mamin, S. B. Orlinskii, H. J. von Bardeleben, T. Biktagirov, U. Gerstmann, and V. A. Soltamov, Phys. Rev. B 103, 245203 (2021);

https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.245203.

 R. A. Babunts, Yu. A. Uspenskaya, A. P. Bundakova, G. V. Mamin, E. N. Mokhov, and P. G. Baranov, JETP Lett. 118, 629 (2023);

https://doi.org/~10.1134/S0021364023603135.

- P. Neumann, I. Jakobi, F. Dolde, C. Burk, R. Reuter, G. Waldherr, J. Honert, T. Wolf, A. Brunner, J.H. Shim, D. Suter, H. Sumiya, J. Isoya, and J. Wrachtrup, Nano Lett. 13, 2738 (2013); https://doi.org/10.1021/nl401216y.
- Yu. A. Vodakov, E. N. Mokhov, M. G. Ramm, and A. D. Roenkov, Krist. Tech. 14, 729 (1979); https://doi.org/10.1002/crat.19790140618.

- V.A. Soltamov, C. Kasper, A.V. Poshakinskiy, A.N. Anisimov, E.N. Mokhov, A. Sperlich, S.A. Tarasenko, P.G. Baranov, G.V. Astakhov, and V. Dyakonov, Nat. Commun. 10, 1678 (2019); https://doi.org/10.1038/s41467-019-09429-x.
- H. J. von Bardeleben, J. L. Cantin, A. Csore, A. Gali, E. Rauls, and U. Gerstmann, Phys. Rev. B 94, 121202 (2016); https://doi.org/10.1103/PhysRevB.94.121202.
- S. Stoll and A. Schweiger, J. Magn. Reson. 178, 42 (2006); https://doi.org/10.1016/j.jmr.2005.08.013.
- 14. Kh. Khazen, H.J. von Bardeleben, S.A. Zargaleh, J.L. Cantin, M. Zhao, W. Gao, T. Biktagirov, and U. Gerstmann, Phys. Rev. B 100, 205202 (2019); https://doi.org/10.1103/PhysRevB.100.205202.
- P. Udvarhelyi, V.O. Shkolnikov, A. Gali, G. Burkard, and A. Palyi, Phys. Rev. B 98, 075201 (2018); https://doi.org/10.1103/PhysRevB.98.075201.
- P. J. M. van Kan, E. van der Horst, E. J. Reijerse, P. J. M. van Bentum, and W. R. Hagen, J. Chem. Soc., Faraday Trans. 94, 2975 (1998); https://doi.org/10.1039/A803058H.
- K. Park, M.A. Novotny, N.S. Dalal, S. Hill, and P.A. Rikvold, Phys. Rev. B 65, 014426 (2001); https://doi.org/10.1103/PhysRevB.65.014426.
- И. Елисеев, Е. Единач, О. Казарова, А. Смирнов, ФТТ 65(6), 1031 (2023); https://doi.org/10.21883/FTT.2023.06.55661.74.
- J. Davidsson, V. Ivady, R. Armiento, T. Ohshima, N.T. Son, A. Gali, and I.A. Abrikosov, Appl. Phys. Lett. **114**, 112107 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5083031.
- M. J. Graham, J. M. Zadrozny, M. Shiddiq, J. S. Anderson, M. S. Fataftah, S. Hill, and D. E. Freedman, J. Am. Chem. Soc. 136, 7623 (2014); https://doi.org/10.1021/ja5037397.